

HM5436 内置有高精度电压检测电路和延迟电路，通过检测电池的电压、电流，实现对电池的过充电、过放电、过电流等保护。适用于单节锂离子/锂聚合物可充电池的保护电路。

■ 功能特点

- 1) 高精度电压检测功能：

• 过充电检测电压	4.300 V
• 过充电恢复电压	4.100 V
• 过放电检测电压	2.400 V
• 过放电恢复电压	3.000 V
• 放电过流检测	3.6 A
• 短路电流检测	12 A
• 充电过流检测	2.5 A
- 2) 内部检测延迟时间：

• 过充电保护延时	1.0 s
• 过充电保护延时	64 ms
• 过充电保护延时	10 ms
• 过充电保护延时	10 ms
- 3) 充电器检测功能及负载检测功能
- 4) 0V 充电功能
- 5) 放电过流状态的接触电压 断开负载
- 6) 放电过流状态的接触电压 V_{RIOV}
- 7) 低电流消耗：

• 工作模式	1 μ A (典型值) ($T_a = +25^\circ C$)
• 过放电时耗电流 (有过放自恢复功能)	0.5 μ A (典型值) ($T_a = +25^\circ C$)
- 8) 无铅、无卤素。

■ 应用领域

- 锂离子可充电池

■ 系统功能框图

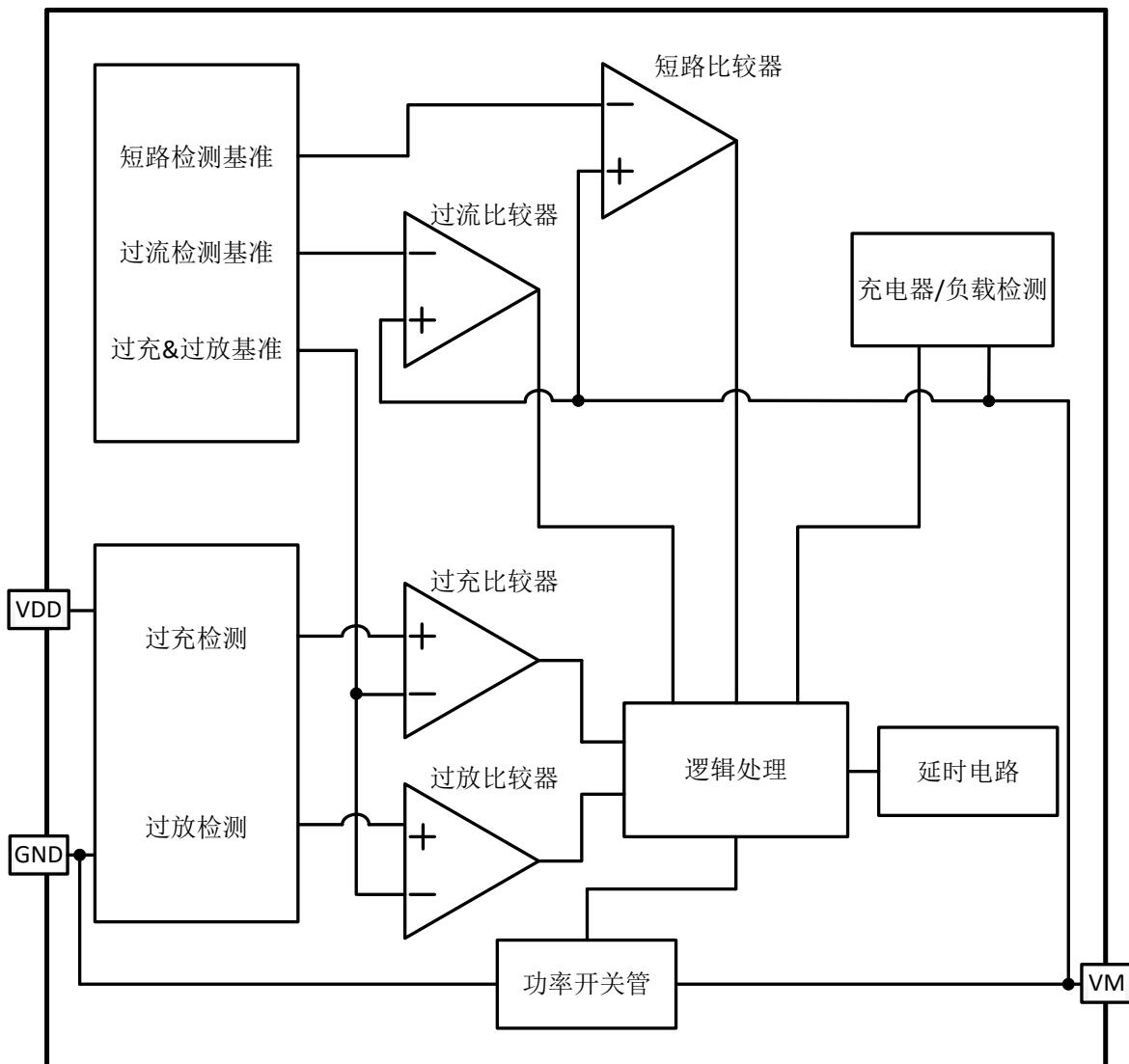


图 1

■ 产品型号

产品名称	$R_{DS(ON)}$	过充电保护电压 V_{oc}	过充电解除电压 V_{ocr}	过放电保护电压 V_{od}	过放电解除电压 V_{odr}	放电过流检测电流 I_{DI}	短路电流检测电流 I_{short}	充电流检测电流 I_{ci}
HM5436	65 mΩ	4.300 V	4.100 V	2.400 V	3.000 V	3.6 A	12 A	2.5 A

表 1

■ 绝对最大额定值

(除特殊注明以外 : $T_a = +25^\circ C$)

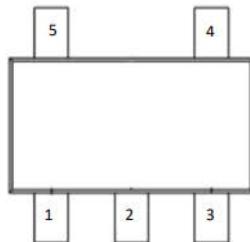
项目	符号	绝对最大额定值	单位
VDD 和 GND 之间输入电压	V_{DD}	-0.3 ~ 6	V
VM 输入端子电压	V_{VM}	-6 ~ 10	V
工作温度范围	T_{OPR}	-40 ~ +85	℃
储存温度范围	T_{STG}	-55 ~ +125	℃
ESD HBM 模式	-	4000	V

表 2

注意：所加电压超过绝对最大额定值，可能导致芯片发生不可恢复性损伤。

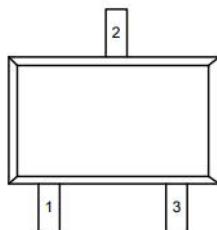
管脚定义

SOT23-5



引脚号	符号	描述
1	NC	无连接
2	GND	地
3	VDD	电源端
4	VM	充放电电流检测端子
5	NC	无连接

SOT23-3



引脚号	符号	描述
1	VM	充放电电流检测端子
2	GND	地
3	VDD	电源端

■ 电气特性

(除特殊注明以外 : $T_a = +25^\circ\text{C}$)

项目	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
芯片电源电压	VCC	-	1.0	-	5.5	V
正常工作电流	I _{VCC}	VCC=3.5V	0.42	1.0	2.0	μA
过放电时消耗电流	I _{OPED}	VCC =1.5V	-	0.5	1.0	μA
过充电	保护电压	V _{OC} VCC =3.5→4.5V	4.250	4.300	4.350	V
	解除电压	V _{OCLR} VCC =4.5→3.5V	4.050	4.100	4.150	V
	保护延时	T _{OC} VCC =3.5→4.5V	500	1000	1500	ms
过放电	保护电压	V _{OD} VC5=3.5→2.0V	2.300	2.400	2.500	V
	解除电压	V _{ODR} VCC =2.0→3.5V	2.900	3.000	3.100	V
	保护延时	T _{OD} VCC =3.5→2.0V	32	64	96	ms
放电过流	过流保护	I _{DI} VM-VSS=0→0.20V	2.7	3.6	4.5	A
	保护延时	T _{ECD} VM-VSS=0→0.20V	5	10	20	ms
充电过流	过流保护	I _{CI} VSS-VM=0→0.30V	1.87	2.5	3.13	A
	保护延时	T _{CHA} VSS-VM=0→0.30V	5	10	20	ms
短路	过流保护	I _{SHORT} VM -VSS=0→1.5V	6	12	18	A
	保护延时	T _{SHORT} VM -VSS=0→1.5V	100	250	400	μs
0V 充电 充电器起始电压	V _{0VCH}	允许向 0V 电池充电功能	0	1.5	2.0	V

表 3

■ 功能说明

1. 正常工作状态

IC持续检测连接在VDD与GND端子之间电池电压，以及流过VM到GND端子之间的电流，来控制充电和放电。当电池电压在过放电保护电压(V_{OD})以上并在过充电保护电压(V_{OC})以下，且流过VM端子到GND的电流在充电过流保护阈值(I_{Cl})和放电过流保护阈值(I_{Dl})之间时，IC内部MOSFET导通，这个状态称为“正常工作状态”。此状态下，可以正常充电和放电。

2. 过充电状态

在正常条件下的充电过程中，当电池电压高于过充检测电压(V_{OC})，并持续时间达到过充电压检测延迟时间(T_{OC})或更长，IC内部的MOSFET会关闭，并停止充电，这种情况称为过充电压保护。

过充电状态在如下两种情况下可以解除：

- 1) $VM < V_{LD}$, 电池电压降低到过充解除电压(V_{OCR})以下时，过充电状态就会释放。
- 2) $VM > V_{LD}$, 当电池电压降低到过充保护电压(V_{OC})以下时，过充电状态解除，恢复到正常工作状态，此功能称为负载检测功能。

此处的(V_{LD}) = $I_{Dl} * R_{DS(ON)}$, 就是IC内部设置的负载检测电压

3. 过放电状态

电池电压降低到 V_{OD} 以下并持续了一段时间 T_{OD} ，IC内部的MOSFET会关闭，并停止放电，这就称为过放电状态。当IC内部的MOSFET关闭后，VM会被内部上拉电阻 R_{VMD} 上拉到VDD，IC功耗降低至 I_{OPED} 。

进入过放电状态后，要解除过放电状态，恢复正常状态，有以下几种情况：

- 1) 连接充电器，若 $VM < 0V$ (典型值)，当电池电压高于过放电保护电压(V_{OD})时，过放电状态解除，恢复到正常工作状态，此功能称作充电器检测功能。
- 2) 连接充电器，若 $VM > 0V$ (典型值)，当电池电压高于过放充解除电压(V_{ODR})时，过放电状态解除，恢复到正常工作状态。
- 3) 没有连接充电器时，当电池电压高于过放充解除电压(V_{ODR})时，过放电状态解除，恢复到正常工作状态，即“无休眠功能”

4. 放电过流状态

正常工作状态下的电池，IC通过VM端子电压持续检测放电电流。如果放电电流超过放电电流限流值(I_{Dl})，并且这种状态持续的时间超过放电过流保护延迟时间(T_{Dl})，IC内部的MOSFET会关闭，并停止放电，这个状态称为“放电过流状态”。如果放电电流超过短路保护电流值，并且这种状态持续的时间超过负载短路保护延迟时间(T_{SHORT})，IC内部的MOSFET会关闭，并停止放电，这个状态称为“负载短路状态”。

放电过流状态的解除条件“断开负载”及放电过流状态的解除电压“ V_{RIOV} ”

在放电过流状态下，芯片内部的VM端子与GND端子间可通过 R_{VMS} 电阻来连接。但是，在连接着负载的期间，VM端子电压由于连接着负载而变为VDD端子电压。若断开与负载的连接，则VM端子恢复至GND端子电压。当VM端子电压降低到 V_{RIOV} 以下时，即可解除放电过流状态。

5. 充电过流保护

正常工作状态下的电池，在充电过程中，如果流过GND到VM的电流值超过充电过流保护值(I_{Cl})，并且这种状态持续的时间超过充电过流保护延迟时间(T_{Cl})，则IC内部的MOSFET会关闭，并停止充电，这个状态称为充电过流状态。进入充电

过流检测状态后，如果断开充电器使流过 GND 到 VM 端子电流低于充电过流保护值(I_{C1})时，充电过流状态被解除，恢复到正常工作状态。

6. 向 0V 电池充电功能(允许)

此功能用于对已经自放电到 0V 的电池进行再充电。当连接在电池正极(P+)和电池负极(P-)之间的充电器电压，高于向 0V 电池充电的充电器起始电压(V_{0VCH})时，IC 内部充电控制 MOSFET 会导通，开始充电。当电池电压高于过放电保护电压(V_{OD})时，IC 进入正常工作状态。

注意：请询问电池供应商，确认所购买的电池是否具备“允许向 0V 电池充电”的功能，还是“禁止向 0V 电池充电”的功能。

■ 应用电路

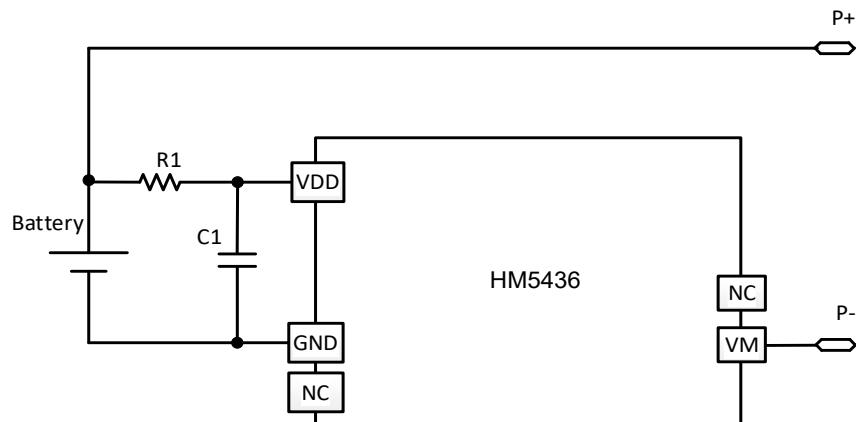


图 2

器件标识	典型值	参数范围	单位
R1	1000	510~ 1500	Ω
C1	0.1	0.047 ~ 0.22	μF

表 4

注意：

1. 上述参数有可能不经预告而作更改。
2. 上述IC的原理图以及参数并不作为保证电路工作的依据，请在实际的应用电路上进行充分的实测后再设定参数。